



Acoblaments tèrmics en circuits mixtes [aplicacions al test de circuits integrats /

Altet Sanahujes, Josep

Universitat Politècnica de Catalunya,
1999

Monografia

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vNDI0MTU0OQ>

Título: Acoblaments tèrmics en circuits mixtes Microforma] aplicacions al test de circuits integrats Josep Altet Sanahujes

Editorial: Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya 1999

Descripción física: 1 microficha : negativo ; 11x15 cm + 1 folleto (7 p. ; 18 cm)

Mención de serie: Tesis doctoral / Universitat Politècnica de Catalunya 1999-154

Nota general: Tesis doctoral realizada en el Departamento de Ingeniería Electrónica y dirigida por J. Antonio Rubio Sola, defendida el día 17 de marzo de 1998

Tesis: Tesis-Universitat Politècnica de Catalunya

ISBN: 8476537263

Materia Entidad: Universitat Politècnica de Catalunya- Tesis doctorales

Punto acceso adicional serie-Título: Tesis doctoral (Universidad Politècnica de Catalunya) 1999-154

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es